Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/612,981	HANSON, DANIEL A.		
Examiner	Art Unit		
BINH K. TIEU	2614		

		SEAR	CHED)		·
Cla	ass	Subclass	Date		Examiner	
4:	55	405-408	3/30/2006		вкт	
		414.1				1
		422.1				
		424				
		432.1				
		432.3				
		435.1				
	ب	445				
37	79	114.01				
		114.20	,			

INTERFERENCE SEARCHED						
Subclass	Date	Examiner				
	·					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	T					

DATE	EXMR
	,
	i